Приложение <u>4.1.3</u>, К распоряжению от «21» <u>01 2025 г.</u> № 01-10-13

## Расписание занятий на весенний семестр 2024-2025учебного года 3 курса направления подготовки бакалавров «Нанотехнологии и микросистемная техника» института приоритетных технологий очной формы обучения

День недели	Время	НМТб-221	HM	IT6-222		
Понедельник	08:30-10:00	Дисциплина по выбору: Прикладная физическая культура (ОФП) (Пр), старший преподаватель Попович А.А., доцент Жегалова М.Н., Ауд. Спортивный зал К	Дисциплина по выбору: Приклад преподаватель Погибельный В.В.,	ная физическая культура (ОФП) (Пр), старший преподаватель Кутенков В.Я.,		
	10:10-11:40	Методы диагностики в нанотехнологиях: Рентгенография и рентгеноструктурный	руктурный анализ вешеств и материалов (П) стариний предотвретать С			
	12:00-13:30	Методы диагностики в нанотехнологиях: Рентгенография и рентгеноструктурный анализ веществ и материалов (Л), старший преподаватель Смирнов К.О., Ауд. Л Квантовая механика (Л), профессор Яцышен В.В., Ауд. 3-27 К				
	13:40-15:10		Методы диагностики в нанотехнологиях: Эпектронная и сканирующих волго-			
Вторник	08:30-10:00		микроскопия (Пр), старший преподаватель Кислова Т.В., <i>Ауд. 2-15 К</i> Спектроскопические методы исследования материалов (Пр), профессор Борознина Н.П., <i>Ауд. 1-27 К</i>			
	10:10-11:40		Квантовая механика (Пр), профе	ссор Яцышен В.В., Ауд. Акт. зал К		
	12:00-13:30	Спектроскопические методы исследования матег	атериалов (Л), профессор Борознина Н.П., Ауд. 3-26 К			
	13:40-15:10	Квантовая механика (Пр), профессор Яцышен В.В., Ауд. 1-22 К				
	15:20-16:50	Спектроскопические методы исследования материалов (Пр), профессор Борознина Н.П., <i>Ауд. 1-22 К</i>				
Среда	12:00-13:30	Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Пр), старший преподаватель Кислова Т.В., <i>Ауд. 1-27 К</i>				
	13:40-15:10	Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Л), старший преподаватель Кислова Т.В., <i>Ауд. 1-27 К</i>				
	15:20-16:50	материаловедение (Л), старшии преподаватель Кислова T B Ava 3-26 K				
		Хроматографические методы анализа в профессиональной деятельности (Л), старший преподаватель Акатьев В.В., Ауд. 3-27 К				
	17:00-18:30	Производственная практика, научно-исследовате профессор Кожитов Л.В., <i>Ауд. 1-2</i>				
Четверг	15:20-16:50			Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Лаб), ассистент Григорьев А.Д., Ауд. 1-15 К, 2-15 К		
			Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Лаб), ассистент Григорьев А.Д., Ауд. 1-15 К, 2-15 К			
	17:00-18:30		Практикум по диагностике наноматериалов (Лаб).			
	18:40-20:10		доцент Шипаева Т.А., <i>Ауд.3-01 K</i> , <i>3-02 K</i> , старший преподаватель Смирнов К.О., <i>Ауд. 3-03 K</i> , ассистент Григорьев А.Д., <i>Ауд. 1-15 K</i> , <i>2-15 K</i> ,			

	contract conflictor from contract	Произволотранное простиме		старший преподаватель Звонарева Д.А., Ауд. 2-28 К
Пятница	12:00-13:30	профессор Запороцко	но-исследовательская работа (Пр), ова И.В., <i>Ауд. 1-27а К</i>	
	13:40-15:10	Практикум по диагностике наноматериалов (Лаб), старший преподаватель Акатьев В.В., Ауд. 3-01 К, 3-02 К, старший преподаватель Смирнов К.О., Ауд. 3-03 К, старший преподаватель Кислова Т.В., Ауд. 1-15 К, 2-15 К, старший преподаватель Звонарева Д.А., Ауд. 2-28 К		
	15:20-16:50			
	17:00-18:30	Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Лаб), старший преподаватель Кислова Т.В., Ауд. 1-15 К, 2-15 К		
			Методы диагностики в нанотехнологиях: Электронная и сканирующая зондовая микроскопия (Лаб), старший преподаватель Кислова Т.В., <i>Ауд. 1-15 К</i> , <i>2-15 К</i>	

НМТ6-222 Производственная практика, проектно-технологическая практика (Пр)	
профессор Запороцкова И.В., <i>Ауд. 3-03 К</i> гвенная практика, проектно-технологическая практика (Пр), профессор Запороцкова И.В., <i>Ауд. 3-03 К</i>	
дс	

Производственная практика, проектно-технологическая практика с 14.06.2025 г. по 27.06.2025 г. +

Директор

\_Запороцкова И.В.